

{joomplu:1572}24-28 июня 2019 года в г. Ялта (Крым) прошла Российская летняя школа-семинар "Методы оценки и обеспечения радиационной стойкости изделий электронной техники" - "Радиационная стойкость-2019".

Лекции читали ведущие специалисты в области радиационных испытаний. От НОЦ "Стойкость" (АО "ЭНПО СПЭЛС" и ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ) участие принял д.т.н., профессор Скоробогатов П.К.

Программа школы-семинара включала в себя следующие тематические направления:

- радиационные эффекты в электронной компонентной базе и радиоэлектронной аппаратуре;
- физические основы, критерии и методы, организационные вопросы радиационных испытаний;
- вопросы моделирования воздействия ионизирующих излучений на электронную компонентную базу и радиоэлектронную аппаратуру;
- проектирование радиационно-стойкой электронной компонентной базы и РЭА.

Скоробогатов П.К. на школе-семинаре представил к вниманию лекцию на тему: "Особенности воздействия многократных электростатических разрядов на стойкость ЭКБ".

{joomplu:1573}{joomplu:1574}